

目次

微机纱疵仪通过技术鉴定

叶晋达

上海计算技术研究所

收稿日期 修回日期 网络版发布日期 接受日期

摘要 <正> 由上海计算技术研究所和上海市纺织工业局联合研制的微机纱疵仪于1986年10月28日在上海通过了技术鉴定。该纱疵仪的特点为:1.自动修正检测头及放大器工作状态漂移;2.克服“纱线静态操作误差”;3.自动测定纱线材料系数;4.可任选单锭,

关键词

分类号

DOI:

通讯作者:

叶晋达

作者个人主页: 叶晋达

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(104KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [引用本文](#)

▶ [Email Alert](#)

相关信息

▶ [本刊中 无 相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [叶晋达](#)